(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



A NAMARA BUNDUN KA BARKA BARKA KUN KA KU BUNGA BARKA BUNGA BARKA BARKA BARKA BARKA BARKA BARKA BARKA BARKA BAR

(43) 国際公開日 2003 年10 月16 日 (16.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/085710 A1

(51) 国際特許分類7: H01L 21/205, 21/31, 21/22, 21/302

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/03862

(22) 国際出願日:

2003年3月27日(27.03.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-107090 2002 年4 月9 日 (09.04.2002)

(71) 出願人 *(*米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

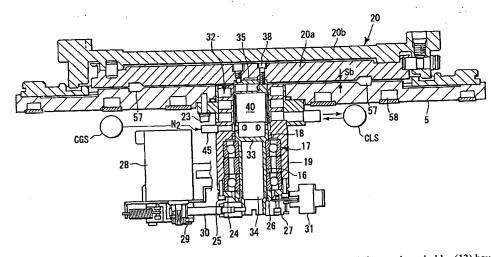
(72) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 戸羽 勝也 (TOBA,Katsuya) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 高橋喜一 (TAKAHASHI,Kiichi) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 小原美鶴 (OBARA,Mitsuru) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 鈴江 武彦,外(SUZUYE,Takehiko et al.); 〒 100-0013 東京都 千代田区 霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴 榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

[毓葉有]

(54) Title: VERTICAL HEAT TREATING EQUIPMENT

(54) 発明の名称: 縦型熱処理装置



(57) Abstract: Vertical heat treating equipment (1), comprising a rotating mechanism (15) for rotating a holder (13) having a large number of treated substrates (W) mounted thereon which is disposed on a liftable cover body (5) for opening and closing the throat (3) of a vertical heat treating furnace (2), the rotating mechanism (15) further comprising a rotating shaft (16) and a support part (19) for rotatably supporting the rotating shaft (16) through bearings (17) and a seal member (18), wherein the rotating shaft (16) is formed in a thin-walled hollow structure and so that cooling gas is allowed to flow on the inner and outer sides thereof, and a cooling passage (32) allowing refrigerant to flow therein formed so as to surround the upper side of the rotating shaft (16) is provided in the

passage (32) allowing refrigerant to flow therein formed so as to surround the upper side of the folding state (19). support part (19). (57) 要約: 総型熱処理装置(1)において、総型熱処理炉(2)の炉口(3)を開閉する昇降可能な蓋体(5)に、(57) 要約: 総型熱処理基板(W)を搭載した保持具(13)を回転する回転機構(15)が配設される。回転機構(15)は、回転軸(16)と、回転軸(16)を軸受(17)及びシール部材(18)を介して回転可能に支持する支持は、回転軸(16)と、回転軸(16)は薄肉の中空構造をなし且つその内側及び外側に冷却用ガスが流通される冷却通路)のに構成される。支持部(19)は回転軸(16)の上側を囲繞するように形成された冷媒が流通される冷却通路(32)を有する。



NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, APCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

国際調査報告書

1

明細書

縦型熱処理装置

技術分野

本発明は、複数の被処理基板に対して一緒に熱処理を施すための縦型熱処理装置に関する。より具体的には、本発明は、複数の被処理基板を積層搭載する保持具を回転させるための改良された回転機構を有する縦型熱処理装置に関する。

なお、当該縦型熱処理装置は、典型的には、半導体処理システムに組み込まれて使用される。ここで、半導体処理とは、半導体ウエハやガラス基板などの被処理基板上に半導体層、絶縁層、導電層などを所定のパターンで形成することにより、該被処理基板上に半導体デバイスや、半導体デバイスに接続される配線、電極などを含む構造物を製造するために実施される種々の処理を意味する。

背景技術

半導体デバイスの製造においては、被処理基板、例えば半 導体ウエハに、膜堆積、酸化、拡散、改質、アニール、エッ チングなどの処理を施すため、各種の処理装置が用いられる。 この種の処理装置としては、多数枚のウエハを一度に熱処理 する縦型熱処理装置が知られている。

図7は縦型熱処理装置において使用される、ウエハボートを回転させるための従来の回転機構を示す断面図である。図7に示すように、縦型熱処理炉の炉口(ロードポート)を開閉する昇降可能な蓋体105に回転機構115が配設される。回転機構115は、多数のウエハ(被処理基板)を搭載した

ウエハボート(保持具)を回転するために使用される。

回転機構115は、回転軸116と、回転軸116を軸受 117及びシール部材118を介して回転可能に支持する支 持部119とを有する。回転軸116の下端部にはモータ1 28がベルト130を介して連結される。蓋体105を貫通 した回転軸116の上端部には回転テーブル120が配設される。回転テーブル120は着脱自在に固定された下側部材 120a及び上側部材120bからなる。回転テーブル12 0の周縁部と蓋体105との間には、炉内の処理ガスが回転 テーブル120と蓋体105の隙間に回り込んで漏れるのを 防ぐためのラビリンス構造160が形成される。

熱処理炉側からの熱により軸受117及びシール部材118の耐久性の低下を防止するため、回転軸116を冷却する構造が使用される。この冷却構造では、回転軸116の外周部を流通する不活性ガス(例えば窒素ガスN2)と、蓋体105の中央付近に形成された冷却通路132を循環する冷却水とにより、回転軸116が冷却される。不活性ガスは、支持部119と回転軸116との隙間におけるシール部材118よりも上方に供給され、回転テーブル120と蓋体105との隙間を通って炉内側へ流れる。冷却通路132は、蓋体105の中央付近に回転軸116を囲繞するように略環状に配設され、その一端から冷却水が供給され、他端から排出される。

縦型熱処理装置は、ある程度の高温例えば1000℃程度 の熱処理に耐え得るように設計される。しかし、それよりも 更に高い高温例えば1200℃程度の熱処理に使用した場合、 従来の冷却構造では冷却が不十分となる。このため、熱膨張 による回転軸116と軸受117とのかじり付きや焼き付き を生じるなど、軸受117及びシール部材118の損傷や耐 久性の低下を招く恐れがある。

通常、回転軸116は熱を伝え難い材質のジルコニア製の軸からなっているため、炉内側から伝わった熱が蓄積され易く、冷却し難い。また、蓋体105に配設された軸孔と回転軸116との隙間Sは、例えば1mmと大きいため、冷却通路132側から回転軸116を十分に冷却することが困難である。

発明の開示

本発明の目的は、回転軸を十分に冷却することができ、軸受及びシール部材の耐久性の向上を図ることができ、高温の熱処理に対応可能な縦型熱処理装置を提供することにある。

本発明の第1の視点によれば、縦型熱処理炉の炉口を開閉する昇降可能な蓋体に、多数の被処理基板を搭載した保持具を回転する回転機構が配設された縦型熱処理装置が提供され、これは、

前記回転機構は、回転軸と、前記回転軸を軸受及びシール部材を介して回転可能に支持する支持部とを具備し、前記回転軸は薄肉の中空構造をなし且つその内側及び外側に冷却用ガスが流通されるように構成されると共に、前記支持部は前記回転軸の上側を囲繞するように形成された冷媒が流通される冷却通路を有する。

本発明の第2の視点によれば、複数の被処理基板に対して 一緒に熱処理を施すための縦型熱処理装置が提供され、これ は、

前記被処理基板を収納する気密な処理室と、前記処理室は底部にロードポートを有することと、

前記処理室の前記ロードポートを選択的に開放及び閉鎖する蓋体と、

前記処理室内で前記被処理基板を互いに間隔をあけて積重ねた状態で保持する保持具と、

前記処理室内に処理ガスを供給する供給系と、

前記処理室内を排気する排気系と、

前記処理室の内部雰囲気を加熱する加熱手段と、

前記被処理基板を保持した前記保持具を前記蓋体上に支持した状態で前記蓋体を昇降させるエレベータと、

前記保持具を回転させるために前記蓋体に配設された回転機構と、前記回転機構は、薄肉で中空構造の回転軸と、前記回転軸を軸受及びシール部材を介して回転可能に支持する支持部とを含み、前記回転軸の内部に冷却用の内部ガス通路が形成されることと、

前記内部ガス通路及び前記外部ガス通路に冷却用の不活性ガスを供給する不活性ガス供給系と、を具備する。

前記第1及び第2の視点に係る縦型熱処理装置において、 前記回転軸の内部は仕切り壁を介して上下に仕切られ、前記 回、転軸の外側で且つ前記仕切り壁の近傍に前記シール部材が 配置され、前記仕切り壁よりも上側で前記回転軸の内部及び 外部に前記冷却用ガスが流通され、前記仕切り壁よりも下側 で前記回転軸の内部が外部に開放されるように構成すること ができる。

図面の簡単な説明

図1は本発明の実施の形態に係る縦型熱処理装置を概略的に示す縦断面図。

図2は図1図示の装置において使用される、ウエハボートを回転させるための回転機構を示す断面図。

図3は図2図示の回転機構を拡大して示す断面図。

図4A、B、Cは図2図示の回転機構の回転軸を示す縦断面図、頂部平面図、図4A中の IVC -IVC 線に沿った断面図。

図5は図2図示の回転機構における回転テーブルと回転軸との関係を示す展開斜視図。

図6は図2図示の回転機構の冷却通路を示す展開斜視図。

図7は縦型熱処理装置において使用される、ウエハボートを回転させるための従来の回転機構を示す断面図。

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施の形態について図面を参照して以下に説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。

図1は本発明の実施の形態に係る縦型熱処理装置を概略的

に示す縦断面図である。図1に示すように、縦型熱処理装置1は、複数の被処理基板、例えば半導体ウエハWに対して所定の処理、例えば拡散処理を施すための縦型の熱処理炉2を有する。熱処理炉2は、下部が炉口(ロードポート)3として開口された縦長の処理室、例えば一重管からなる石英製の反応管4を含む。

反応管(処理室)4の炉口3は、昇降可能な、例えばSUS製の蓋体5によって選択的に開放及び閉鎖される。蓋体5は炉口3の開口端に当接して炉口3を密閉するように構成される。反応管4の周囲には発熱抵抗体を備えたヒータ6がヒータベース8上に配設される。ヒータ6は、反応管(炉)4内を所定の温度例えば300~1200℃に加熱するように制御される。

反応管4の下端部には外向きのフランジ部4aが形成される。フランジ部4aはフランジ保持部材7を介してヒータベース8に保持される。ヒータベース8はベースプレート9上に支持枠10を介して配設される。ベースプレート9には反応管4を下方から挿通可能な開口部が形成される。

反応管4の下側部には、反応管4内に処理ガスやパージ用の不活性ガスを導入するため、複数のガス導入管11を含むガス供給系GSが接続される。反応管4の下側部にはまた、反応管4内を排気する排気系ESが排気管12を介して接続される。

ウエハWは、反応管4内で処理される際、水平状態で且つ 互いに間隔をあけて積重ねた状態でウエハボート(保持具) 13に保持される。ボート13は、大口径、例えば直径300mmの多数、例えば25~150枚程度のウエハWを保持する石英製のボート本体を有する。

熱処理炉2の下方には、ウエハボート13に対するウエハWの移載を行うための作業領域(ローディングエリア) L Aが配設される。作業領域L Aには蓋体6を昇降させるための昇降機構(エレベータ)14が配設される(図1では蓋体5を支持するエレベータ14のアームのみを示す)。ボート13は、蓋体5上に支持された状態で、エレベータ14によって作業領域L A と反応管4との間を搬送される。即ち、ボート13は、エレベータ14によって反応管4に対してロード及びアンロードされる。

蓋体5にはウエハボート13を回転するための回転機構15が配設される。図2は回転機構15を示す断面図である。図3は回転機構15を拡大して示す断面図である。図4A、B、Cは回転機構15の回転軸を示す縦断面図、頂部平面図、図4A中のIVC-IVC線に沿った断面図である。図5は回転機構15における回転テーブルと回転軸との関係を示す展開斜視図である。

回転機構15は、回転軸16と、回転軸16を軸受17及びシール部材18を介して回転可能に支持する支持部(軸受ハウジングともいう)19とを有する。回転軸16の上端部は、蓋体5を下方から貫通して蓋体5から突出する。回転軸16の上端部16の上端部には、蓋体5上で回転する回転テーブル20が固定される。回転テーブル20は着脱自在に固定された下側

部材20a及び上側部材20bからなる。回転テーブル20上に炉口3の断熱保温手段である保温筒21を介してボート13が戴置される。回転テーブル20は例えばインコネル製である。回転軸16及び支持部19は熱伝導性の良い例えばSUS製であることが望ましい。

支持部19は円筒状に形成され、その上端部が蓋体5の略中央部に上下方向に貫通形成された嵌合穴22に気密に嵌合されてネジ23で固定される。回転軸16と支持部19との間には、上下方向略中間部から下方に軸受17例えば玉軸受が配設される。支持部19の下端部には軸受17を固定する端板24がネジ25で固定される。回転軸16の下側には軸受17を固定するナット26、例えば緩み止め機能を有するUナット(商品名)が螺着される。

軸受17よりも上側に、回転軸16と支持部19との隙間をシールするためのシール部材18、例えば耐熱性及び耐回転摩耗性を有するオムニシール(商品名)が配設される。このオムニシールは、断面U字状で環状のスプリングをテフロン(登録商標)製のカバーで覆って構成される。なお、シール部材18は〇リングであってもよい。

回転軸16を回転駆動するため、回転軸16の支持部19 より突出した下端部には従動プーリ27が取付けられる。従動プーリ27と、側方に配設されたモータ28の回転軸に取付けた駆動プーリ29とにタイミングベルト30が巻き掛けられる。従動プーリ27の近傍には回転軸16の回転位置を検出するためのセンサ31が配設される。 炉内側から回転軸16や支持部19を介して軸受17及びシール部材18に与える熱影響を抑制するため、回転軸16を冷却する構造が使用される。この冷却構造において、回転軸16の内部に冷却用の内部が形成される一方、回転軸16と支持部19との間に冷却用の外部ガス通路が形成される。これらのガス通路に流通される冷却用ガスは、例えば窒素ガスN2などの不活性ガスからなる。更に、支持部19内には、回転軸16の上端側を囲繞するように冷媒例えば水や冷却ガスを流通させる冷却通路32が形成される。また、蓋体5には蓋体5自体を冷却するための冷却通路58が配設される。

図4Aにも示すように、回転軸16の内部は仕切り壁33 を介して上下に仕切られ、回転軸16の外側で且つ仕切り壁33の近傍にシール部材18が配置される。仕切り壁33よりも上側には、上述の内部ガス通路及び外部ガス通路が形成される。仕切り壁33よりも下側で、回転軸16の内部は外部に開放され、これにより回転軸16の熱が外部に放熱される。

回転軸16の上端には回転テーブル20を水平に固定するための平坦部35が形成される。回転テーブル20の下面の略中央部には、図5にも示すように、回転軸16の上端部を挿入する深さの浅い挿入孔36が形成される。挿入孔36の天上面には、回転軸16と回転テーブル20との接触面積を小さくするための略三つ葉状の凹部37が形成される。回転テーブル20は、回転軸16の上端の平坦部35にネジ38

で固定される。なお、凹部37は回転軸16上端の平坦部35に配設されていてもよい。

回転軸16の上端の平坦部35は、回転軸16に溶接された上側パート39の上端部からなる。中空の回転軸16の仕切り壁33及び上側パート39により、回転軸16の上側には中空部40が形成される。中空部40の天上面には、図4Cに示すように、回転テーブル20の凹部37と同じ形状の凹部41が配設される。凹部41は回転テーブル20を介して回転軸16に伝えられる伝熱量を低減するために形成される。なお、上側パート39は回転軸の上端に溶接以外の接合手段例えば嵌合や螺合などで配設されていてもよい。

回転軸16の外周部には中空部40の下側部と対応する部分に、複数例えば6個のガス入口孔42が形成される。また、中空部40の上側部(望ましくは凹部41)と対応する部分には複数例えば3個のガス出口孔43が夫々配設される。ガス導入口45から導入された冷却用ガスは、入口孔42から出口孔43へ向かって、回転軸16の中空部40内を流通される。

支持部19の内周部には、ガス入口孔42と対応する環状 構44が形成される。支持部19には、その環状溝44に冷 却用ガスとして不活性ガス、例えば窒素ガスを導入するため の1つのガス導入口45が形成される。ガス導入口45には、 窒素ガスを供給するガス供給系CGSがガス供給管を介して 接続される。

環状溝44に導入された窒素ガスの一部は、回転軸16と

支持部19との間の隙間Saを通って上昇する。環状溝44に導入された窒素ガスの他の一部は、ガス入口孔42からガス出口孔43に至る回転軸16内の中空部40を中心とした内部ガス通路を通って上昇する。このようにして、回転軸16を内外から冷却した窒素ガスは、出口孔43の外側で合流し、回転テーブル20の下面と蓋体5の上面との間の隙間Sbを通って、炉内即ち反応管4内に放出される。

冷却通路32側から回転軸16を更に十分に冷却するため、即ち冷却効果を向上させるため、回転軸16と支持部19との間の隙間Saは0.1~2mm、望ましくは0.2~0.8mm、例えば0.42mm程度と小さく形成される。また、回転軸16及び支持部19に設けられた冷却通路32の各々の対向面には放熱用の凸部及び/または凹部として機能するネジ46、47が形成される。具体的には、回転軸16の外周部上のネジ46は、例えばM30×1.5の雄ネジからなる。一方、ホルダ19の内周部上のネジ47は、例えばM33×2の雌ネジからなる。このように、いわゆる放熱フィンをネジ山とすることにより、回転軸16の冷却効果がより改善される。

一方、冷却通路32は、冷媒例えば冷却水を淀みなく循環させるため、回転軸16を周回する略螺旋状に配設される。図6は冷却通路32を示す展開斜視図である。冷却通路32は、加工を容易にするため、図6に展開して示すように、複数層構造例えば3層構造に形成されることが望ましい。即ち、支持部19には、冷却通路32を構成する環状の通路32a、

32b、32cが、上下に複数段或いは複数層、例えば下層、中層、上層として、仕切り部62、63を介して配設される。

下層の前側仕切り壁49の近傍には、冷媒(冷却水)の導入口55と排出口56とが形成される。これらには、冷媒供給系CLSの供給管と排水管(戻り管)とが夫々接続される。 導入口55と排出口56とを通して、冷却通路32には矢印で示すように冷却水(常温の水)が供給され且つ循環される。

前述のように、蓋体5の上面と回転テーブル20の下面との間には不活性ガスを中心側より周縁側へ流通させるための小さな隙間Sbが形成される。また、蓋体5の上面と回転テーブル20の下面との間には周方向に連続した環状のガス溜り部57が形成される。ガス溜り部57は、蓋体5の上面と回転テーブル20の下面とに、対応する環状の溝を形成することによって中空室状に形成される。回転軸16内外の内部

ガス通路及び外部ガス通路を通過した後の窒素ガスは、隙間 Sbを通してガス溜り部 5 7に流れ込む。ガス溜り部 5 7に 窒素ガスが溜ることにより、炉内からの処理ガスが回転軸 1 6 側に回り込むのが防止される。

要約すると、本実施の形態に係る縦型熱処理装置1は、縦型熱処理炉2の炉口3を開閉する昇降可能な蓋体5に多数のウエハWを搭載したボート13を回転する回転機構15を備える。回転機構15は、回転軸16と、回転軸16と、回転軸16を支持のでしたがでかり、である。回転軸16は薄肉の中空構造をなし且されるの内側及び外側に冷却用ガスが流通されるように構成された冷切により、回転軸16の上の上の上でき、前温例えば1200℃程度の熱処理に対応可能となる。

回転軸16の内部は仕切り壁33を介して上下に仕切られ、回転軸16の外部で且つ仕切り壁33の近傍にシール部材18が配置される。仕切り壁33よりも上側で回転軸16の内部及び外部に冷却用ガス、例えば窒素ガスを流通される。仕切り壁33よりも下側で回転軸16の内部が外部に開放される。これにより、回転軸16を十分に冷却することができる。

更に、回転軸16と支持部19の隙間Saを小さくすると 共に、回転軸16と支持部19の各々の対向面に放熱用の凸部及び/または凹部であるネジ46、47が配設される。こ のため、冷却通路 3 2 側から回転軸 1 6 を十分に冷却することができる。

冷却通路32は回転軸16を周回するように略螺旋状に配設される。このため、冷却水を澱みなく循環させることができると共に、回転軸16の長手方向に沿って回転軸16及び支持部19を広範囲に冷却することができる。冷却通路32は上下複数段に仕切られ、各段の仕切り部62、63に冷媒通流させる通流孔51、52、53、54が配設される。このため、略螺旋状の冷却通路32を容易に形成することができる。

回転軸16の上端には回転テーブル20を固定するための平坦部35が形成される。平坦部35及び回転テーブル20の少なくとも一方には接触面積を小さくするための凹部37が形成される。このため、回転テーブル20から回転軸16への熱伝導を抑制することができる。

回転軸16の上端には蓋体5上で回転する回転テーブル2 0が接続される。蓋体5の上面と回転テーブル20の下面と の間には、不活性ガスを中心側より周縁側へ流通させるため の隙間Sbと、不活性ガスを溜めるための環状のガス溜り部 57とが形成される。このため、簡単な構造で炉内からの処 理ガスの回り込みを防止することができ、複雑なラビリンス 構造が不要となり、コストの低減を図ることができる。

なお、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の設計変更などが可能である。例えば、ウエハボート13は、石英以外の材

料、例えば炭化珪素やポリシリコン(Si)から形成することができる。反応管4は、内管及び外管の二重管構造を有するもであってもよい。冷却用ガスとしては不活性ガスが望ましいが、不活性ガス以外のガスであってもよい。冷媒としては、水が望ましいが、水以外の液体や流体であってもよい。

上述の実施の形態に係る縦型熱処理装置は本発明を適用する例であり、本発明は他のタイプの縦型熱処理装置にも同様に適用することができる。例えば、縦型熱処理装置は、拡散処理以外の処理、例えばCVD処理(減圧タイプを含む)、酸化処理、アニール処理を行うように構成することができる。また、上述の実施の形態では被処理基板として半導体ウエハを例にとって説明したが、本発明はLCD基板などの他の基板を処理する装置にも適用することができる。

請 求 の 範 囲

1. 縦型熱処理炉の炉口を開閉する昇降可能な蓋体に、多数の被処理基板を搭載した保持具を回転する回転機構が配設された縦型熱処理装置において、

前記回転機構は、回転軸と、前記回転軸を軸受及びシール部材を介して回転可能に支持する支持部とを具備し、前記回転軸は薄肉の中空構造をなし且つその内側及び外側に冷却用ガスが流通されるように構成されると共に、前記支持部は前記回転軸の上側を囲繞するように形成された冷媒が流通される冷却通路を有する。

- 2. 前記回転軸の内部は仕切り壁を介して上下に仕切られ、前記回転軸の外側で且つ前記仕切り壁の近傍に前記シール部材が配置され、前記仕切り壁よりも上側で前記回転軸の内部及び外部に前記冷却用ガスが流通され、前記仕切り壁よりも下側で前記回転軸の内部が外部に開放される請求の範囲1に記載の縦型熱処理装置。
- 3.前記回転軸と前記支持部との間の隙間は小さく設定されると共に、前記回転軸及び前記支持部の少なくとも一方の対向面に放熱用の凹部または凸部が配設される請求の範囲1に記載の縦型熱処理装置。
- 4. 前記冷却通路は略螺旋状に配設される請求の範囲1に 記載の縦型熱処理装置。
- 5. 前記冷却通路は仕切り部を介して上下複数段に仕切られ、各段の仕切り部に冷媒を通流させる通流孔が形成される請求の範囲1に記載の縦型熱処理装置。

- 6. 前記回転軸の上端には回転テーブルを固定する平坦部が形成され、前記平坦部及び前記回転テーブルの少なくとも 一方には接触面積を小さくする凹部が形成される請求の範囲 1 に記載の縦型熱処理装置。
- 7. 前記回転軸の上端には前記蓋体上で回転する回転テーブルが配設され、前記蓋体の上面と前記回転テーブルの下面との間には、不活性ガスを中心側より周縁側へ流通させる隙間が形成されると共に、前記不活性ガスを溜める環状のガス溜り部が形成される請求の範囲1に記載の縦型熱処理装置。
- 8. 複数の被処理基板に対して一緒に熱処理を施すための 縦型熱処理装置であって、

前記被処理基板を収納する気密な処理室と、前記処理室は底部にロードポートを有することと、

前記処理室の前記ロードポートを選択的に開放及び閉鎖する蓋体と、

前記処理室内で前記被処理基板を互いに間隔をあけて積重ねた状態で保持する保持具と、

前記処理室内に処理ガスを供給する供給系と、

前記処理室内を排気する排気系と、

前記処理室の内部雰囲気を加熱する加熱手段と、

前記被処理基板を保持した前記保持具を前記蓋体上に支持した状態で前記蓋体を昇降させるエレベータと、

前記保持具を回転させるために前記蓋体に配設された回転機構と、前記回転機構は、薄肉で中空構造の回転軸と、前記回転軸を軸受及びシール部材を介して回転可能に支持する支

持部とを含み、前記回転軸の内部に冷却用の内部ガス通路が 形成される一方、前記回転軸と前記支持部との間に冷却用の 外部ガス通路が形成されることと、

前記内部ガス通路及び前記外部ガス通路に冷却用の不活性ガスを供給する不活性ガス供給系と、を具備する。

- 9. 前記回転軸の内部は仕切り壁を介して上下に仕切られ、前記回転軸の外側で且つ前記仕切り壁の近傍に前記シール部材が配置され、前記仕切り壁よりも上側に前記内部ガス通路及び前記外部ガス通路が形成され、前記仕切り壁よりも下側で前記回転軸の内部が外部に開放される請求の範囲8に記載の縦型熱処理装置。
- 10.前記外部ガス通路を形成する領域において、前記回転軸の外周面に放熱用の凸部または凹部が形成される請求の範囲8に記載の縦型熱処理装置。
- 11.前記回転機構は、前記回転軸の上端に接続された回転テーブルを更に具備し、前記回転テーブルと前記蓋体とは小間隙を介して対向すると共に、両者間に前記小間隙と連通する環状のガス溜り部が形成されることと、前記回転軸は、前記不活性ガスが、前記内部ガス通路及び前記外部ガス通路を通過後に、前記小間隙を通して前記ガス溜り部に流れ込むように構成されることと、を具備する請求の範囲8に記載の縦型熱処理装置。
- 12. 前記外部ガス通路の周囲で前記支持部内に形成された冷媒を流通させる冷却通路と、前記冷却通路に冷媒を供給す

る冷媒供給系とを更に具備する請求の範囲 8 に記載の縦型熱処理装置。

- 13. 前記冷却通路は略螺旋状に配設される請求の範囲 12 に記載の縦型熱処理装置。
- 14. 前記冷却通路は仕切り部を介して上下複数段に仕切られ、各段の仕切り部に冷媒を通流させる通流孔が形成される請求の範囲12に記載の縦型熱処理装置。
- 15. 前記冷却通路を形成する領域において、前記回転軸及び前記支持部の少なくとも一方の対向面に放熱用の凸部または凹部が形成される請求の範囲12に記載の縦型熱処理装置。

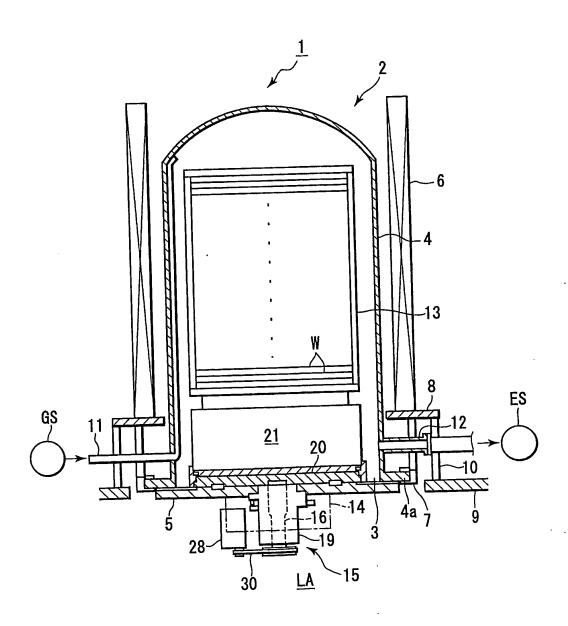
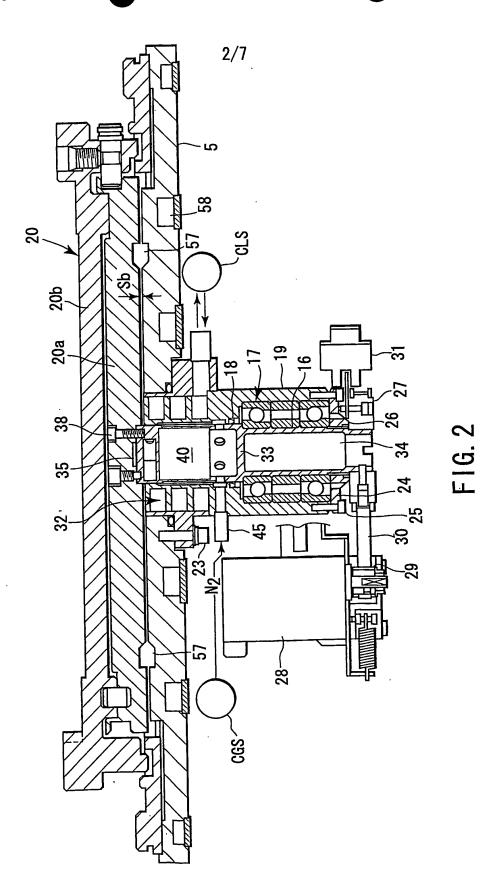
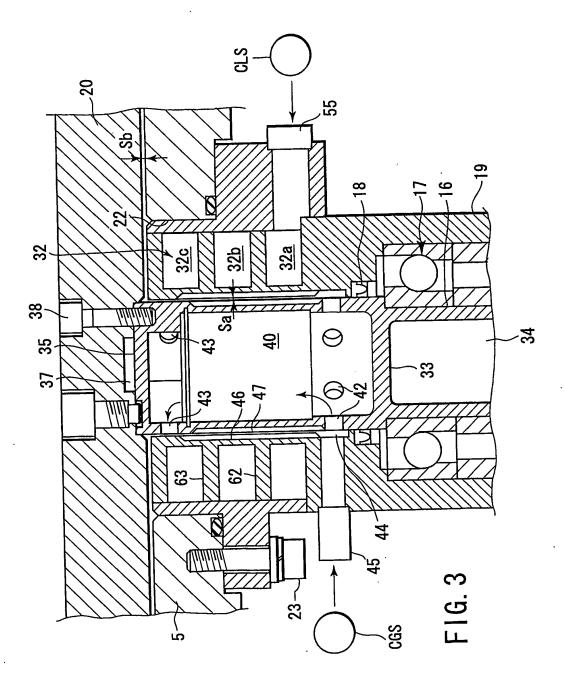
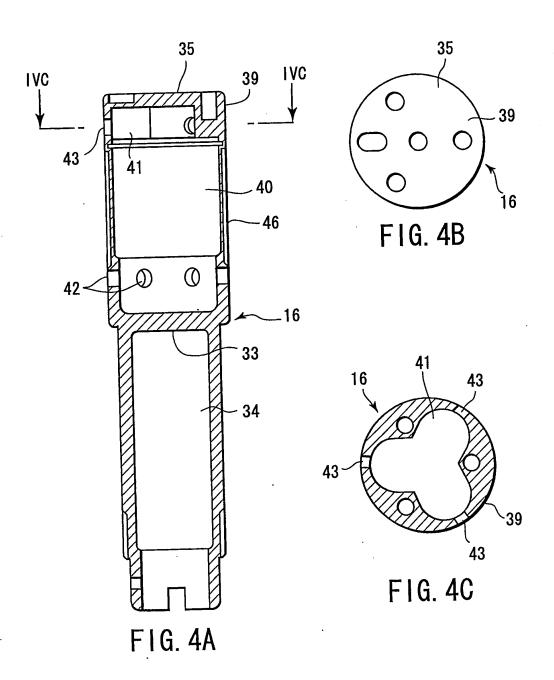


FIG. 1



WO 03/085710





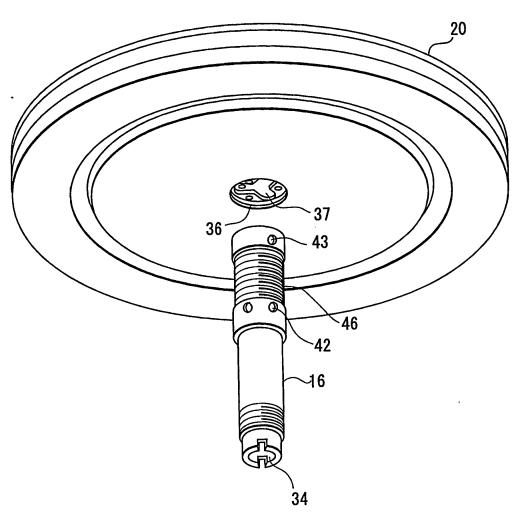
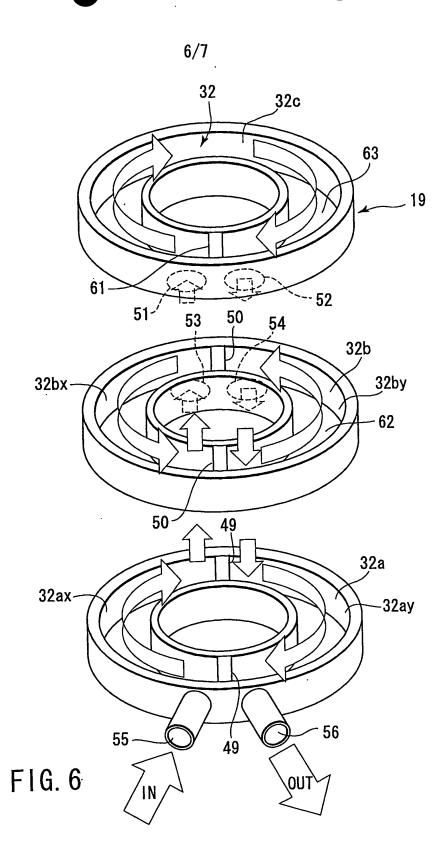
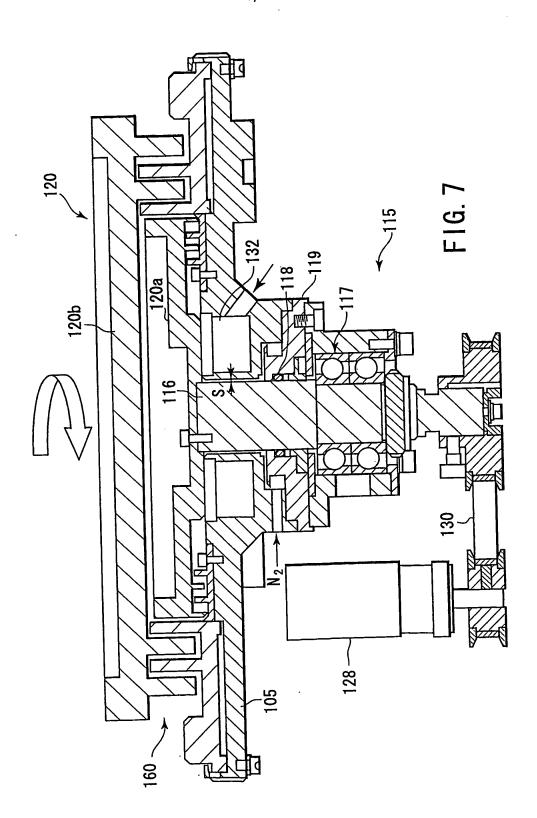


FIG. 5







| | | | 101/020 | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSII Int.C | FICATION OF SUBJECT MATTER 1^7 H01L21/205, H01L21/31, H01L21/ | '22, H01I | L21/302 | |
| ccording to | International Patent Classification (IPC) or to both national | classification a | and IPC | |
| FIELDS | SEARCHED | 15 - tion comb | hals) | |
| linimum doo Int.C | numentation searched (classification system followed by clast 1 ⁷ H01L21/205, H01L21/31, H01L21, | , | | |
| Jitsu Kokai | Jitsuvo Shinan Koho 1971—2003 Jit | suyo Shin | an Toroku Koho | 1996–2003 |
| lectronic da | ta base consulted during the international search (name of da | ata base and, w | here practicable, seal | cit terms used) |
| c. DOCUM | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | Relevant to claim No. |
| Category* | Citation of document, with indication, where appropr | iate, of the rele | evant passages | 1-15 |
| Α . | JP 6-168904 A (Kokusai Electric 14 June, 1994 (14.06.94), Full text (Family: none) | | | |
| A | US 5421892 A (Tokyo Electron Ka 06 June, 1995 (06.06.95), Full text & JP 6-204157 A & KR 25 | | Kaisha), | 1-15 |
| А | JP 4-026115 A (Tokyo Electron S Kaisha), 29 January, 1992 (29.01.92), Full text (Family: none) | Sagami Ka | abushiki | 1-15 |
| | · | | C. willy somey | |
| × Furt | her documents are listed in the continuation of Box C. | | family annex. | ational Cities data as |
| * Speci "A" docur conside "E" earlie date "L" docur cited speci "O" docur mean "P" docu | al categories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance r document but published on or after the international filing ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other al reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other s ment published prior to the international filing date but later "& | priority date understand t document of considered r step when th document of considered t combined w combination document m | and not in conflict with the principle or theory un formal particular relevance; the novel or cannot be conside document is taken alof particular relevance; the involve an inventive so involve an inventive so in being obvious to a pernember of the same pate | dered to involve an inventive one claimed inventive an inventive one claimed invention cannot be step when the document is uch documents, such son skilled in the art on family |
| Date of the | e actual completion of the international search June, 2003 (24.06.03) | 08 Jul | of the international se Ly, 2003 (08 | earch report .07.03) |
| L | mailing address of the 1370 | uthorized offic | cer | |
| Name and Jap | panese Patent Office | | | |



| ategory* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | |
|----------|---|-----------------------|--|
| A A | US 5324540 A (Tokyo Electron Ltd.), 28 June, 1994 (28.06.94), Full text & JP 7-169706 A | 1-15 | |
| A | <pre>JP 2001-297987 A (Rigaku Denki Co., Ltd.), 26 October, 2001 (26.10.01), Full text (Family: none)</pre> | 1-15 | |
| | | | |
| | | · | |

国際出願番号

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl H01L21/205, H01L21/31, H01L21/22, H01L21/302

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 H01L21/205, H01L21/31, H01L21/22, H01L21/302

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2003年

日本国登録実用新案公報 1994-2003年

日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. 関連すると認められる文献 関連する | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | | | |
| A | JP 6-168904 A(国際電気株式会社)1994.06.14,全文(ファミリーなし) | 1-15 | | | |
| A | US 5421892 A(Tokyo Electron Kabushiki Kaisha)1995.06.06,全文 & JP 6-204157 A & KR 250010 B1 | 1-15 | | | |
| A | JP 4-026115 A(東京エレクトロン相模株式会社)1992.01.29,全文(ファミリーなし) | 1-15 | | | |
| A | US 5324540 A(Tokyo Electron Limited) 1994.06.28, 全文 & JP 7- | 1-15 | | | |
| □ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | |

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24.06.03

国際調査報告の発送日

08.07.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 加藤 浩一



4E | 8617

電話番号 03-3581-1101 内線 3423

d

| | 国际调宜: | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|
| C(続き). | C (続き). 関連すると認められる文献 関連する | | | | | |
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき | は、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | | | |
| | 169706 A | | | | | |
| A | JP 2001-297987 A(理学電機株式会社)200 ーなし) |)1. 10. 26, 全文, (ファミリ | 1-15 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ĺ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| a | | | | | | |
| | | | | | | |
| | · | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |